国源方 第11 卷 第5期

用于激光参量测量的组合式 光学多道分析仪

梁培辉 叶 超

(中国科学院上海光机所)

提要:介绍一个组合式光学多道分析仪系统的结构,以及它在激光束光谱的结构、远场分布、方向性等参量的实时测量和染料吸收系数直接测量上的应用。

Composite optical multichannel analyzer for laser parameter measurement

Liang Peihui, Ye Chao

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: We report a composite optical multichannel analyzer system which has been used to measure the laser parameters, such as spectrum, far-field pattern, divergency in real time mode, and to measure directly the absorption coefficient of dyes.

一、引言

在文[1]中,我们已经介绍过一种简单的 光学多道分析系统,即一维二极管列阵与示 波器的组合。利用这种简单系统,已能完成 多种激光参数的测量^[2,8],但作为一个完整的 光学多道分析仪,应该具有数据存贮和数据 处理的功能。本文报告我们以一维二极管列 阵为探测器的组合式的光学多道分析仪系统 以及它的一些初步使用情况。

诚然,商品化的专用的光学多道分析仪 结构紧凑,使用方便。但专用机只能专用。我 们采用组合的方式,系统的各部分如计算机、 示波器、波形贮存器、记录仪等均可单独使 用。这样,实验室可以根据自己的力量逐步 扩展,分期投资。而设备又可通用,对一般激 光和光学实验室是很合适的。

二、系统的组成和功能

图1是我们建立起的系统的方框图,(绘 图仪现未到货)。各部分简述如下:

探测器为 RL-1024 G 固体线扫描器,即 一只具有 1024 个单元的硅光二极管列阵。每 个单元的高度为 25 微米,宽度为 15 微米,单 元间距 25 微米。光谱灵敏区在 2000 Å 到 1.1 微米。灵敏度为 2.5 微微安/微安/厘

收稿日期: 1983年6月30日。

.310.



图1 组合式光学多道分析仪方框图 1-二极管列阵; 2-驱动器; 3-示波器; 4-瞬 态波形存贮器; 5-记录仪; 6-计算机接口; 7-微计算机; 8-打印机; 9-绘图机

米², 饱和曝光量为1.3 微焦耳/厘米²。动态 范围优于100:1。

列阵的驱动器由 RC 100/106 B 集 成 块 和相应的直流电源(+5 伏,-15 伏)组成。视 频信号经集成块的放大器输出,重复扫描周 期可调,一般在 3 毫秒到 30 毫秒之间为宜。

普通的示波器,如 SBM-14 或 SR-37 (100 兆赫)均可用作视频信号的显示器。

为使系统具有记忆功能,我们将视频信号送到 BO-II 型瞬态波形存贮器(中国科学院成都科学仪器厂出品)。波形存贮器有 xy 输出接口。即输出数码经 D/A 变换后的模拟信号,馈送到函数记录仪,从而得到所需的光强空间分布曲线。

通过一只接口把 BC-II 与 TRS-80 微 计算机连接起来。写入程序之后,可以读出 1024 个数据,进行数据处理,最后由所连接 的打印机输出,或用绘图仪给出所得的函数 曲线。 三、应 用

比起带像加强器的专用光学多道分析仪 (如1450或OMA2),我们使用非加强型的 硅光二极管列阵作探测器,灵敏度要低一些。 但由于没有像加强器所需的高压电源,电干 扰的影响较小,不采取任何屏蔽措施,也能在 有脉冲氙灯放电的环境中工作。灵敏度不够 高,对于激光参量测量不是什么障碍,因为无 论是激光束本身还是激光诱发的光学信号, 大都具有足够的亮度。此外,1024单元的列 阵,长度2.53 厘米,接收器的线度相当大,给 测量工作也带来了许多方便。

下面简单介绍几个实际使用情况。

(1) 瞬态脉冲激光 F-P 干涉图的实时 记录

作为激光主要参量之一的光束纵模结构,通常采用 F-P 标准具进行分析。图2是 用本组合式光学多道分析仪实时记录瞬态 F-P 干涉图径向强度分布的结果。



图 2 脉冲激光的法布里-珀罗干涉图 径向强度分布的实时记录

被测激光为毫微秒级的单脉冲,波长 5896Å。标准具间距为2毫米,实验时将列阵 对准干涉环的中心,并在列阵前加适当滤光 片。

(2)记录方向性很好锐光束的远场分布 图

将 TEM₀₀ 模的 He-Ne 激光用 50 倍望 远镜扩孔后,经 f3 米透镜聚焦,用本仪器测 量光束焦斑的强度分布,结果见图 3。

. 311 .

分布图由阶梯形组成,每一个阶梯的宽 度就是列阵中两单元的距离,经标定的确为 25 微米。由图可见,光斑的半极大宽度是 4×25 微米,对应的发散角为1/3×10⁻¹ 毫 弧度。换算到激光器本身,发散角为5/3 毫 弧度。这就说明,在此实验中,角分辨本领在 10⁻² 毫弧度量级。图3光强分布的不对称 性估计是光学系统所致。





(3) 实时处理光束方向性数据

这里所说的方向性是指在不同的角度内 所包含激光能量的百分比。为简单起见,我 们只作一维分析,即计算

$$\int_{\mathbf{0}}^{\varphi} I(\varphi) d\varphi \left/ \int_{\mathbf{0}}^{\frac{\pi}{2}} I(\varphi) d\varphi \right.$$

的数值。其中 φ 为角度, $I(\varphi)$ 为光束能量的角分布函数。

用焦距为1米的透镜,将 He-Ne 激光 器的激光束衰减后聚焦在接收器上。列阵输 出的模拟量,经系统转为数码后存入计算机。 事先编好的计算程序完成了上述计算,按指 令要求最后在打印机上打印出图4所示的曲 线,同时给出半功率点对应的光斑尺寸。由 于打印机只能表示整数,故曲线呈阶跃形。如 果接上绘图仪,则可以得到较光滑的曲线。

(4) 激光染料吸收系数的直接显示。

材料的吸收系数通常是做成光学薄的样品,测量它的透过率,消去表面反射的影响 后,计算出来的。

在这里我们尝试用一维光学多道仪直接 测出激光染料的吸收系数。待测的若丹明 B 染料槽被一束波长为4416Å、功率为几十毫



横坐标为角度,单位为0.1毫 弧度;纵坐标为归一化能量

瓦的激光激发出荧光,荧光强度正比于激光 强度。由于染料吸收大,荧光自然是在激光 输入端强,越往后越弱。用一个短焦距、相对 孔径大的透镜,将染料槽荧光的彗星形成像 到探测器处。这样可得图5所示的荧光强度 空间分布曲线。曲线的前头,由于存在液槽 玻璃表面反射的影响,分布较复杂,但在后半 部分,则与指数衰减的规律符合得很好,见图 5内右上角插图,插图的纵坐标是荧光强度 的自然对数,横坐标为空间位置。由图可得 此染料在4416 Å 波长下的吸收系数为0.24 厘米⁻¹。



图 5 激光染料的荧光强度分布

本工作得到陈奕升、崔俊文和王桂英同 志的帮助, 谨致谢意。

参考文献

- [1] 梁培辉等; 《中国激光》, 1983, 10, No. 2, 117。
- [2] 梁培辉等;《中国激光》,1983, 10, No. 4, 251。
- [3] 梁培辉等; 《中国激光》, 1983, 10, No. 12, 848。

.312.